553,208

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# - 1 (ERRY BINGER) (O BERNE DER) BERN BERN BIN I (O DE BERN BERN CHER CHER CHER DE BEREN BERN DE CHER CHER CHER

(43) 国際公開日 2005 年1 月6 日 (06.01.2005)

**PCT** 

(10) 国際公開番号 WO 2005/001983 A1

(51) 国際特許分類7: H01M 10/36, H01B 1/06, H01M 6/18

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/009302

(22) 国際出願日:

2004年6月24日(24.06.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-184625 2003

2003年6月27日(27.06.2003) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宇賀治 正弥

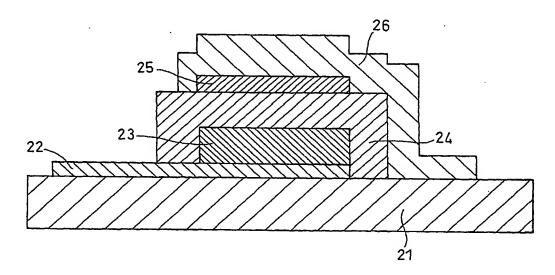
(UGAJI, Masaya). 美濃 辰治 (MINO, Shinji). 柴野 靖幸 (SHIBANO, Yasuyuki). 伊藤 修二 (ITO, Shuji).

- (74) 代理人: 石井和郎、外(ISHII, Kazuo et al.); 〒5410041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番6号 北浜山本 ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) Title: SOLID ELECTROLYTE AND ALL-SOLID BATTERY USING SAME

(54) 発明の名称: 固体電解質およびそれを用いた全固体電池



(57) Abstract: A solid electrolyte is disclosed which is represented by the general formula:  $\text{Li}_{e}P_{b}M_{c}O_{d}N_{e}$  (wherein M represents at least one element selected from the group consisting of Si, B, Ge, Al, C, Ga and S; and a, b, c, d and e respectively satisfy a = 0.62-4.98, b = 0.01-0.99, c = 0.01-0.99, d = 1.070-3.985, e = 0.01-0.50, and b + c = 1.0). This solid electrolyte hardly deteriorates in a wet atmosphere.

○ (57) 要約: 本発明の固体電解質は、一般式:
 □ LiaPbM。OaN。(式中、MはSi、B、Ge、Al、C、GaおよびSよりなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、かつa、b、c、dおよびeは、それぞれa=0.62~4.98、b=0.01~0.99、c=0.01~0.99、d=1.070~3.985、e=0.01~0.50、およびb+c=1.0を満たす。)で表される。この固体電解質は湿潤雰囲気下において劣化しにくい。



添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

### 明細書

固体電解質およびそれを用いた全固体電池

### 技術分野

本発明は、全固体電池に関し、特に、全固体薄膜リチウム二次電池に用いられる固体電解質に関する。

#### 背景技術

近年、パーソナルコンピュータ、携帯電話などのポータブル機器の開発に伴い、その電源としての電池の需要が、非常に大きくなってきている。

上記のような用途に用いられる電池においては、従来から、イオンを移動させる媒体として、有機溶媒のような液体からなる電解質が使用されている。このため、電池からの電解質の漏液などの問題が生じる可能性がある。

このような問題を解決するために、液体の電解質の代わりに、固体電解質を用いる全固体電池の開発が進められている。なかでも、全固体リチウム二次電池は、高エネルギー密度を得ることができる電池として各方面で盛んに研究が行われている。これは、Liが小さな原子量を有し、そのイオン化傾向が最も大きく、また電気化学的に最も卑な金属であるため、例えば、Li金属を負極活物質に用いると高い起電力が得られるからである。

上記全固体リチウム二次電池に用いられる固体電解質としては、例えば、ハロゲン化リチウム、窒化リチウム、リチウム酸素酸塩、およびこれらの誘導体などが知られている。例えば、米国特許

第 5 , 5 9 7 , 6 6 0 号明細書では、オルトリン酸リチウム (L i  $_3$  P O  $_4$ )に窒素 N を導入して得られる窒化リン酸リチウム (L i  $_x$  P O  $_y$  N  $_z$  : 式中、 x 、 y および z は、 x = 2 . 8 、および 3 z + 2 y = 7 . 8 を満たす。)は、酸化物系の材料であるにも関わらず、  $1 \times 10^{-6} \sim 2 \times 10^{-6}$  S / c m の非常に高いリチウムイオン伝導性を有することが報告されている。

ところが、上記室化リン酸リチウムが湿潤雰囲気に曝されると、窒化リン酸リチウムを構成するリン原子(P)は、湿潤雰囲気中の水分子と反応する。このとき、リン原子は、+5価の酸化状態からより低い酸化状態に還元される。これにより、窒化リン酸リチウムが分解してしまい、そのイオン伝導性が著しく低下する。

このようなイオン伝導性の低下が生じると、窒化リン酸リチウムからなる固体電解質を用いる全固体電池では、内部インピーダンスが増加する。このため、その充放電レート特性が著しく損なわれてしまう。

そこで、本発明は、湿潤雰囲気下でも、イオン伝導性の低下を抑制することができる固体電解質、ならびにそのような固体電解質を用いる全固体電池を提供することを目的とする。

#### 発明の開示

本発明の固体電解質は、一般式:

LiaPbMcOdNe

(式中、MはSi、B、Ge、Al、C、GaおよびSよりなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、かつa、b、c、dおよびeは、それぞれa=0.62~4.98、b=0.01~0.99、c=0.01~0.99、d=1.070~3.985、e=0.01~0.50、およびb+c=1.0を満たす。)で表される。

前記式において、a=0.  $62\sim2$ . 98、b=0.  $01\sim0$ . 99、c=0.  $01\sim0$ . 99、d=1.  $070\sim3$ . 965、e=0.  $01\sim0$ . 50、およびb+c=1. 0であるのが好ましい。

前記式において、a=1.  $61\sim2$ . 99、b=0.  $01\sim0$ . 99、c=0.  $01\sim0$ . 99、d=2.  $060\sim3$ . 975、e=0.  $01\sim0$ . 50、およびb+c=1. 0であるのが好ましい。

前記式において、a=1.  $61\sim2$ . 99、b=0.  $01\sim0$ . 99、c=0.  $01\sim0$ . 99、d=3.  $050\sim3$ . 985、e=0.  $01\sim0$ . 50、およびb+c=1. 0であるのが好ましい。

前記式において、a=2.  $6\sim3$ . 0、b=0.  $01\sim0$ . 99、c=0.  $01\sim0$ . 99、d=2.  $060\sim3$ . 975、e=0.  $01\sim0$ . 50、およびb+c=1. 0であるのが好ましい。

前記式において、a=2.  $61\sim3$ . 99、b=0.  $01\sim0$ . 99、c=0.  $01\sim0$ . 99、d=3.  $050\sim3$ . 985、e=0.  $01\sim0$ . 50、およびb+c=1. 0であるのが好ましい。

前記式において、a=2.  $62\sim4$ . 98、b=0.  $01\sim0$ . 99、c=0.  $01\sim0$ . 99、d=3.  $050\sim3$ . 985、e=0.  $01\sim0$ . 50、およびb+c=1. 0であるのが好ましい。

また、本発明は、正極、負極、および前記正極と前記負極との間に配置された上記の固体電解質を備える全固体電池に関する。

# 図面の簡単な説明

図1は、本発明の実施例における固体電解質評価用試験セルの概略縦断面図である。

図2は、本発明の実施例における全固体電池の概略縦断面図である。

# 発明を実施するための最良の形態

本発明に係る固体電解質は、Li(リチウム)、O(酸素)、N(窒素)、P(リン)、ならびにSi(ケイ素)、B(ホウ素)、Ge(ゲルマニウム)、A1(アルミニウム)、C(炭素)、Ga(ガリウム)およびS(硫黄)よりなる群から選択される少なくとも1種の元素Mからなる。

例えば、この固体電解質は、リンと元素Mとを含むリチウム酸素酸塩の窒化物からなる。この場合、リンと元素Mとが原子レベルで混ざり合い、リチウム酸素酸塩の窒化物を形成していてもよい。また、リンを含むリチウム酸素酸塩の窒化物である窒化リン酸リチウムと、元素Mを含むリチウム酸素酸塩の窒化物とが粒子レベルで混合されていてもよい。

本発明の固体電解質は、一般式LiaPbMcOdNe(式中、MはSi、B、Ge、A1、C、GaおよびSよりなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、かつa、b、c、dおよびeは、それぞれa=0.62~4.98、b=0.01~0.99、c=0.01~0.99、d=1.070~3.985、e=0.01~0.50、およびb+c=1.0を満たす。)で表される。

ところで、従来より用いられている固体電解質である窒化リン酸リチウムは、湿潤雰囲気に放置すると、水分と容易に反応し、そのイオン伝導性が著しく低下する。これは、窒化リン酸リチウムに含まれる一部のP(リン)が、大気中の水分と反応し+5価から還元されることに起因する。

これに対し、本発明に係る固体電解質は、窒化リン酸リチウム中のリンと酸素との結合状態と比較して、熱力学的に酸素とより安定な結合を形成する元素Mを含み、これにより、固体電解質の構造が安定化し、リンの耐還元性が向上し、固体電解質中のPを+5価の状態に保持するこ

とができる。このため、湿潤雰囲気下における固体電解質のイオン伝導性の低下を抑制することができる。

上記の一般式における c が 0 . 0 1 ~ 0 . 9 9 のとき、湿潤雰囲気下での保存によるイオン伝導性の低下が抑制される。 c が 0 . 0 1 未満の場合、リンの還元を十分に抑制することができない。 また、 c が 0 . 1 0 ~ 0 . 9 9 であるのがより好ましい。 固体電解質にリンと元素 M とを含むリチウム酸素酸塩の窒化物を用いた場合、この窒化物は固溶体を形成し、電池内において化学的に安定な固体電解質が得られる。

さらに、cが0.  $1\sim0$ . 5であるのが特に好ましい。このとき本発明の固体電解質中のリン濃度を上げることにより、L i 金属などと接しても化学的な安定性が得られるだけでなく、さらに高いリチウムイオン伝導性を有する固体電解質が得られる。

eが 0.01~0.50のとき、高いイオン伝導性が得られ、かつ湿潤雰囲気下での保存によるイオン伝導性の低下が抑制される。eが 0.01未満の場合、高いイオン伝導性を保持することが困難となる。また、固体電解質にリチウム酸素酸塩の窒化物を用いた場合、eが 0.50を超えると、リチウム酸素酸塩の骨格構造が壊れることにより、イオン伝導性が低下しやすい。このような、イオン伝導性が低下した固体電解質を薄膜二次電池全固体電池に用いると当該固体電解質の抵抗が大きくなるため、充放電特性が著しく損なわれる。

また、用いる元素Mの種類や、本発明の固体電解質中のリンと元素Mとの割合等により、電解質の組成は変化する。すなわち、上記一般式におけるa、b、およびdは、原材料として用いる元素Mを含むリチウム酸素酸塩の組成や種類、および本発明の固体電解質中のリンと元素Mとの割合等に依存する。このため、aは0.62~4.98の範囲、bは0.01~0.99の範囲、dは1.070~3.985の範囲である。

上記の固体電解質は、本発明の効果を損なわない範囲で、上述した以外の元素を含んでいてもよい。

本発明の固体電解質は、例えば、リンを含むリチウム酸素酸塩であるオルトリン酸リチウム(Li³PO4)と、上記の元素Mを含むリチウム酸素酸塩とを原料として、酸素の一部を窒素化することで作製することができる。なお、原料である元素Mを含むリチウム酸素酸塩は1種類でも、2種類以上の混合物でもよい。また、オルトリン酸リチウム以外にも、リンを含むリチウム酸素酸塩として他のリン酸リチウム(例えばLiPO3など)やLi2OとP2O5の混合物などを用いることもできる。また、元素Mを含むリチウム酸素酸塩以外に、Li2Oと、元素Mを含むリチウム酸素酸塩との混合物、またはLi2Oと、元素Mを含む酸化物との混合物を用いてもよい。また、窒化リン酸リチウムおよび上記の元素Mを含むリチウム酸素酸塩の窒化物を原料としても作製することができる。

例えば、オルトリン酸リチウムと、LiBO $_2$ 、LiA $_1$ О $_2$ 、またはLiGaО $_2$ とを原料として用いる場合、すなわち上記の一般式において、 $_1$  Mが B、 A  $_1$ 、または $_2$  G a である固体酸化物を作製する場合、 a は  $_3$  0. 6  $_4$  2. 9  $_4$  8、 b は 0. 0  $_4$  0. 9  $_4$  0. 0  $_4$  0. 0  $_4$  0

例えば、オルトリン酸リチウムと、Li2SiO3、Li2GeO3、またはLi2CO3とを原料として用いる場合、すなわち上記の一般式において、MがSi、Ge、またはCである固体酸化物を作製する場合、aは1.61~2.99、bは0.01~0.99、cは0.01~0.99、dは2.060~3.975、eは0.01~0.50、およびb+c=1であるのが好ましい。

例えば、オルトリン酸リチウムと、Li $_2$ SO $_4$ とを原料として用いる場合、すなわち上記の一般式において、MがSである固体酸化物を作製する場合、aは1.61~2.99、bは0.01~0.99、cは0.01~0.99、dは3.050~3.985、eは0.01~0.50、およびb+c=1であるのが好ましい。

例えば、オルトリン酸リチウムと、Li $_3$ BO $_3$ とを原料として用いる場合、すなわち上記の一般式において、MがBである固体酸化物を作製する場合、 $_4$  は 2 . 6  $_4$  3 . 0 、 $_5$  b は 0 . 0 1  $_4$  0 . 9 9 、 c は 0 . 0 1  $_4$  0 . 9 9 、 d は 2 . 0 6 0  $_4$  3 . 9 7 5 、 e は 0 . 0 1  $_4$  0 . 5 0 、および  $_5$  b +  $_5$  c = 1 であるのが好ましい。

例えば、オルトリン酸リチウムと、Li $_4$ SiO $_4$ またはLi $_4$ GeO $_4$ とを原料として用いる場合、すなわち上記の一般式において、MがSiまたはGeである固体酸化物を作製する場合、aは2.61~3.99、bは0.01~0.99、cは0.01~0.99、dは3.050~3.985、eは0.01~0.50、およびb+c=1であるのが好ましい。

例えば、オルトリン酸リチウムと、 $Li_5A1O_4$ とを原料として用いる場合、すなわち上記の一般式において、MがA1である固体酸化物を作製する場合、aは2.  $62\sim4$ . 98、bは0.  $01\sim0$ . 99、cは0.  $01\sim0$ . 99、dは3.  $050\sim3$ . 985、eは0.  $01\sim0$ . 0.50、およびb+c=1であるのが好ましい。

オルトリン酸リチウムおよび上記のリチウム酸素酸塩は、上記一般式 を満たすような組成になるように用いればよい。

本発明に係る固体電解質は、薄膜状であるのが好ましい。その膜厚は 適宜制御することができるが、  $0.1 \sim 10 \mu m$ であるのが好ましい。

また、本発明に係る固体電解質は、結晶質または非晶質のどちらでも

よい。

さらに、本発明に係る固体電解質としては、リンと元素Mとが原子レベルで混ざり合い、リチウム酸素酸塩の窒化物の固溶体を形成していてもよい。また、リンを含むリチウム酸素酸塩の窒化物である窒化リン酸リチウムと、元素Mを含むリチウム酸素酸塩の窒化物とが粒子レベルで混合されている混合物の状態でもよい。

本発明に係る固体電解質の作製方法としては、従来の固体電解質である窒化リン酸リチウム単体を作製する場合と同様に、例えば、真空装置を用いた薄膜形成技術によって作製する方法が挙げられる。もちろん、これ以外の方法を用いてもよい。

本発明の固体酸化物からなる薄膜の作製方法としては、例えば、マグネトロンまたは高周波などの手段により、ターゲットを窒素(N₂)でスパッタするスパッタリング法や、蒸着法と窒素イオンを導入するイオンピーム照射とを組み合わせた方法が挙げられる。この蒸着法としては、抵抗により蒸着源を加熱して蒸着させる抵抗加熱蒸着法、電子ピームにより蒸着源を加熱して蒸着させる電子ピーム蒸着法、およびレーザーにより蒸着源を加熱して蒸着させるレーザーアブレーション法などが挙げられる。

このとき、ターゲットまたは蒸着源として、オルトリン酸リチウム (Li3PO4) と、元素Mを含むリチウム酸素酸塩とを用いる必要がある。

例えば、スパッタリング法の場合は、ターゲットとしてリンを含むリチウム酸素酸塩としてオルトリン酸リチウムと、元素Mを含むリチウム酸素酸塩とが用いられる。例えば、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法およびレーザーアブレーション法の場合は、蒸着源としてリンを含むリチウム酸素酸塩としてオルトリン酸リチウムと、元素Mを含むリチウム

酸素酸塩とが用いられる。

スパッタリング法および蒸着法のいずれの場合でも、窒素を導入することにより、オルトリン酸リチウムと元素Mを含むリチウム酸素酸塩とに含まれる酸素の一部をそれぞれ同時に窒素化させることできるという利点がある。

さらに、蒸着源としてオルトリン酸リチウムを用いた抵抗加熱蒸着法と、蒸着源として元素Mを含むリチウム酸素酸塩を用いた電子ビーム蒸着法とを組み合わせてもよい。これ以外に抵抗加熱蒸着法とレーザーアブレーション法、および電子ビーム蒸着法とレーザーアブレーション法を組み合わせてもよい。

また、元素Mを含むリチウム酸素酸塩をリン酸リチウムとともに所定の混合比で混合して得られたリチウム酸素酸塩の混合物をターゲットや蒸着源としてもよい。

また、ターゲットや蒸着源として、上記のオルトリン酸リチウム以外にも、リンを含むリチウム酸素酸塩である他のリン酸リチウム(例えば LiPO $_3$ など)やLi $_2$ OとP $_2$ O $_5$ の混合物などを用いることもできる。また、元素Mを含むリチウム酸素酸塩以外に、Li $_2$ Oと、元素Mを含むリチウム酸素酸塩以外に、SiO $_2$ 、Bi $_2$ O $_3$ 、GeO $_2$ 、Al $_2$ O $_3$ 、もしくはGa $_2$ O $_3$ との混合物を用いてもよい。

本発明に係る全固体電池は、上記の固体電解質を用いることにより得られる。

本発明に係る固体電解質を用いた全固体電池の一例として、全固体薄膜リチウム二次電池の概略縦断面図を図2に示す。

全固体薄膜リチウム二次電池は、基板21、ならびに基板21上に設けられた第1集電体22、第1電極23、本発明に係る固体電解質24、第2電極25、および第2集電体26より構成される。なお、ここでは

第1電極を正極層、第2電極を負極層とするが、第1電極が負極層で、 第2電極が正極層でも構わない。

この電池は、真空装置を用いた薄膜作製方法により、基板21上から第1集電体22、第1電極23、固体電解質24、第2電極25、第2集電体26の順序で積層することにより得られる。もちろん、真空装置を用いた薄膜作製方法以外の方法でも構わない。さらに、第2集電体26の上に保護層として樹脂やアルミラミネートフィルムを配しても構わない。

基板21としては、例えば、アルミナ、ガラス、およびポリイミドフィルムなどの電気絶縁性基板、シリコンなどの半導体基板、アルミニウムおよび銅などの導電性基板を用いることができる。導電性基板を用いる場合、第1集電体22と第2集電体26とが導通することがないように、第1集電体22と基板21との境界面、あるいは第2集電体26と基板21との境界面の少なくともいずれかに電気絶縁性を有する材料を配置する。ここで、基板表面の表面粗さは小さい方が好ましいため、鏡面板などを用いることが有効である。

基板21上に配される第1集電体22としては、例えば、白金、白金/パラジウム、金、銀、アルミニウム、銅、ITO(インジウムー錫酸化膜)など電子伝導性のある材料が用いられる。これら以外にも、電子伝導性を有し、且つ第1電極23と反応しない材料であれば、集電体として用いることができる。

この第1集電体22の作製方法としては、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、イオンピーム蒸着法、または電子ビーム蒸着法などが用いられる。ただし、基板21にアルミニウム、銅、ステンレスなどの導電性を有する材料を用いた場合は、第1集電体22は配置されなくてもよい。

第1電極(正極層)23には、例えば、リチウム二次電池の正極材料

として用いられるコバルト酸リチウム( $LiCoO_2$ )、ニッケル酸リチウム( $LiNiO_2$ )、およびマンガン酸リチウム( $LiMn_2O_4$ )、ならびに酸化パナジウム( $V_2O_5$ )、酸化モリブデン( $MoO_3$ )、硫化チタン( $TiS_2$ )などの遷移金属酸化物を用いることが好ましい。これら以外にも、リチウム二次電池の正極に用いられる材料であれば、第1電極23に用いることができる。

第1電極(正極層) 23の作製方法としては、スパッタリング法や、抵抗加熱蒸着法、イオンビーム蒸着法、電子ビーム蒸着法、あるいはレーザーアブレーション法などが用いられる。

固体電解質24としては、上述の本発明に係る固体電解質が用いられる。

第2電極(負極層)25には、例えば、リチウム二次電池の負極材料として用いられるグラファイトおよびハードカーボンなどの炭素材料(C)、ならびにスズ(S n)を含む合金、リチウムコバルト窒化物(L i C o N)、リチウム金属(L i )、およびリチウム合金(例えば、L i A 1)などを用いることが好ましい。これら以外にも、リチウム二次電池の負極に用いられる材料であれば、第2電極25に用いることができる。

第2電極(負極層) 25の作製方法としては、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、イオンビーム蒸着法、電子ビーム蒸着法あるいはレーザーアブレーション法などが用いられる。

第2集電体26としては、第1集電体22と同様の材料が用いられる。 また、この第2集電体26の作製方法としては、第1集電体22と同様 の方法が用いられる。

上記の全固体電池を複数個積層して積層電池を構成することも可能である。

また、本実施の形態では、本発明に係る全固体電池の一例として、全固体薄膜リチウム二次電池を場合を示したが、本発明は、この電池のみに限定されない。

以下に、実施例を用いて本発明を説明するが、本発明はこれらのみに限定されない。

# 実施例1~10

固体電解質を評価するための試験セルを以下に示す手順で作製した。 試験セルの概略縦断面図を図1に示す。

第1工程として、表面粗さが30nm以下の表面が酸化された鏡面のシリコン基板11における所定の位置に、 $20mm \times 10mm$ の大きさの窓を有するメタルマスクを配置し、rfマグネトロンスパッタ法により白金からなる膜を形成し、膜厚 $0.5\mum$ の白金集電体層12を得た。

次に、第2工程として、上記で得られた白金集電体層12上に、15 mm×15 mmの大きさの窓を有するメタルマスクを配置し、rfマグネトロンスパッタ法により、表2に示す膜厚1.0 $\mu$ mの固体電解質層13を得た。

このとき、ターゲットとしてオルトリン酸リチウム( $Li_3PO_4$ )と、表1に示すリチウム酸素酸塩とを用い、スパッタガスには窒素( $N_2$ )を使用した。

表 1

	ターゲットに用いた
	リチウム酸素酸塩
実施例1	Li <sub>4</sub> SiO <sub>4</sub>
実施例 2	Li <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub>
実施例3	LiBO <sub>2</sub>
実施例4	Li <sub>2</sub> GeO <sub>3</sub>
実施例 5	Li <sub>4</sub> GeO <sub>4</sub>
実施例 6	LiAlO <sub>2</sub>
実施例7	Li <sub>5</sub> AlO <sub>4</sub>
実施例 8	Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
実施例 9	LiGaO <sub>2</sub>
実施例10	Li <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>

rfマグネトロンスパッタ法の条件として、チャンバー内圧は2.7 Pa、ガス導入量は10sccm、オルトリン酸リチウムのターゲットに照射される高周波のパワーは200w、およびスパッタ時間は2時間とした。また、リンと元素Mをモル比1:4の割合で含む、表2に示す組成のリチウム酸素酸塩の固体電解質が得られるように、元素Mを含むリチウム酸素酸塩のターゲットに照射される高周波のパワーを制御した。

さらに、第3工程として、上記で得られた固体電解質層13上に、当該固体電解質層13からはみ出さないように10mm×10mmの大きさの窓を有するメタルマスクを配置し、rfマグネトロンスパッタ法で白金からなる膜を形成し、膜厚 $0.5\mu$ mの白金集電体層14を得た。

### 比較例1

第2工程において、ターゲットとしてオルトリン酸リチウムを用い、

実施例1と同様の方法により窒化リン酸リチウム

(Li 2.8 PO 3.45 No.3) からなる固体電解質薄膜を形成し、膜厚 1.0  $\mu$  mの固体電解質を得た。この第 2 工程以外は、実施例 1 と同様の方法により試験セルを作製した。

## [評価]

固体電解質膜の耐水性を評価するために、上記で作製した実施例1~10および比較例1の各試験セルを、それぞれ湿度が50%、温度が20℃の恒温槽中で2週間保存した。そして、各実験用セルについて、作製直後、1日保存後、2日保存後、1週間保存後、および2週間保存後に、それぞれ交流インピーダンス測定を行い、イオン伝導度の経時変化を調べた。交流インピーダンス測定の条件として、平衡電圧はゼロ、印加される電圧の振幅は±10mV、および周波数領域は105~0.1Hzとした。その測定結果よりイオン伝導度を決定した。

その評価結果を表 2 に示す。なお、イオン伝導度は、試験セル作製直後のインピーダンス測定結果から得られたイオン伝導度を 1 0 0 とし、これに対する指数として示した。

表 2

	固体電解質層	イオン伝導度				
	回件电件负信	作製直後	1日後	2日後	1週間後	2週間後
実施例1	Lis.0P0.8Si0.2O3.45N0.8	100.00	96.36	94.09	90.91	90.00
実施例 2	Li <sub>2.6</sub> P <sub>0.8</sub> Si <sub>0.2</sub> O <sub>3.25</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	93.53	89.41	87.65	87.06
実施例3	Li <sub>2.4</sub> P <sub>0.8</sub> B <sub>0.2</sub> O <sub>3.05</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	90.90	84.30	80.99	
実施例4	Li <sub>2.6</sub> P <sub>0.8</sub> Ge <sub>0.2</sub> O <sub>8.25</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	85.33	78.67		80.17
実施例 5	Li <sub>3.8</sub> P <sub>0.8</sub> Ge <sub>0.2</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	94.81		74.67	74.67
実施例 6	Li <sub>2.4</sub> P <sub>0.8</sub> Al <sub>0.2</sub> O <sub>3.05</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00		92.45	90.57	90.09
実施例7	Lis.2Po.8Alo.2Os.45No.3		90.98	86.89	83.61	82.79
実施例8		100.00	94.53	91.05	88.06	· 87.56
実施例 9	Li <sub>2.6</sub> P <sub>0.8</sub> C <sub>0.2</sub> O <sub>3.25</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	88.28	82.07	77.93	77.24
	Li <sub>2,4</sub> P <sub>0.8</sub> Ga <sub>0.2</sub> O <sub>3.05</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	92.50	86.67	83.33	82.50
実施例10	Li <sub>2.6</sub> P <sub>0.8</sub> S <sub>0.2</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	84.44	80.74	77.04	76.30
上較例1	Li <sub>2.8</sub> PO <sub>8.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	71.43	50.00	35.71	14.29

表2より、実施例1~10の固体電解質では、湿潤雰囲気で保存してもイオン伝導度の低下が抑制されることがわかった。しかし、元素Mを含まない比較例1の固体電解質では、保存後に大きくイオン伝導性が低下した。

これより、実施例 $1\sim1$ 0では、固体電解質の劣化が抑制されていることがわかった。

# 実施例11~18および比較例2

第2工程において、リチウム酸素酸塩にオルトケイ酸リチウム ( $Li_4SiO_4$ ) を用いた。そして、表3に示す組成の固体電解質が得られるように、オルトケイ酸リチウムのターゲットに照射される高周波のパワーを制御した。すなわち、一般式 $Li_4P_5Si_6O_4N_6$ で表される

固体電解質においてc を 0 . 0 0 5 ~ 0 . 9 9 の範囲で変化させた。これ以外は実施例 1 と同様の方法により試験セルを作製した。

そして、作製直後と2週間保存後の各試験セルについて、実施例1と同様の方法により評価を行った。その評価結果を表3に示す。なお、イオン伝導度は、試験セル作製直後におけるイオン伝導度を100とし、これに対する指数として示した。さらに、作製直後のイオン伝導度を、比較例2のイオン伝導度を100とし、これに対する指数として示した。

表 3

	固体電解質層	イオン伝導度		比較例2に対する	
	四千屯/开兵信	作製直後	2週間後	イオン伝導度	
比較例2	Li <sub>2.805</sub> P <sub>0.995</sub> Si <sub>0.005</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	31.23	100.00	
実施例11	Li <sub>2.81</sub> P <sub>0.99</sub> Si <sub>0.01</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	73.64	100.00	
実施例12	Li <sub>2.85</sub> P <sub>0.95</sub> Si <sub>0.05</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.8</sub>	100.00	83.18	97.73	
実施例 1 3	${ m Li_{2.9}P_{0.9}Si_{0.1}O_{3.45}N_{0.3}}$	100.00	88.18	95.45	
実施例14	Li3.0P0.8Si0.2O3.45N0.3	100.00	90.00	86.36	
実施例15	Li <sub>3.3</sub> P <sub>0.5</sub> Si <sub>0.5</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	90.45	84.09	
実施例16	Li <sub>3.4</sub> P <sub>0.4</sub> Si <sub>0.6</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.8</sub>	100.00	89.91	59.09	
実施例17	Li <sub>3.7</sub> P <sub>0.1</sub> Si <sub>0.9</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	89.09	34.09	
実施例18	Li <sub>3.79</sub> P <sub>0.01</sub> Si <sub>0.99</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	87.27	32.73	

また、表 3 より c が 0 . 5 以下である実施例 1 1  $\sim$  1 5 で高いイオン 伝導性が得られることがわかった。

このことから、リン酸リチウムと、オルトケイ酸リチウム ( $Li_4SiO_4$ ) を原料として作製された本発明に係る固体電解質は、一般式 $Li_aP_bSi_cO_4N_c$ で表され、 $ci_0.01\sim0.99$ のとき、湿潤雰囲気下での保存によるイオン伝導性の低下が抑制されることがわかった。この中でも、 $ci_0.1\sim0.99$ であるのがより好ましく、さらに、 $ci_0.1\sim0.5$ であるのが特に好ましいことがわかった。

# 実施例19~24および比較例3

第2工程において、リチウム酸素酸塩にゲルマン酸リチウム ( $Li_4GeO_4$ ) を用いた。そして、表4に示す組成の固体電解質が得られるように、ゲルマン酸リチウムのターゲットに照射される高周波のパワーを制御した。すなわち、一般式 $Li_aP_bGe_aO_4N_a$ で表される固体電解質において $ceo.005\sim0.99$ の範囲で変化させた。これ以外は実施例1と同様の方法により試験セルを作製した。

そして、作製直後と2週間保存後の各試験セルについて実施例1と同様の方法により評価を行った。その評価結果を表4に示す。なお、イオン伝導度は、試験セル作製直後のイオン伝導度を100とし、これに対する指数として示した。さらに、作製直後のイオン伝導度を、比較例3のイオン伝導度を100とし、これに対する指数として示した。

表 4

	固体電解質層	イオン伝導度		比較例3に対する
	四件电阱貝倡	作製直後	2週間後	イオン伝導度
比較例3	Li <sub>2.805</sub> P <sub>0.995</sub> Ge <sub>0.005</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	32.41	100.00
実施例19	Li <sub>2.81</sub> P <sub>0.99</sub> Ge <sub>0.01</sub> O <sub>8.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	76.42	100.00
実施例 2 0	Li <sub>2.9</sub> P <sub>0.9</sub> Ge <sub>0.1</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	87.26	97.67
実施例21	Lis.0Po.8Geo.2O3.45No.s	100.00	90.09	86.05
実施例22	Lis.sPo.5Geo.5O3.45No.3	100.00	89.15	83.72
実施例23	Li <sub>3.4</sub> P <sub>0.4</sub> Ge <sub>0.6</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	88.68	60.47
実施例24	Lis.79P0.01Ge0.99Os.45N0.3	100.00	84.91	38.14

表4より、一般式LiaP。Ge。OdN。で表される固体電解質において c が 0 . 0 1以上である実施例 1 9~24では、湿潤雰囲気での保存後においてイオン伝導度の低下が抑制されることがわかった。特に、c が 0 . 1 ~ 0 . 9 9 である実施例 2 0~24では、イオン伝導度の低下が さらに抑制されていた。しかし、c が 0 . 0 0 5 である比較例 3 では、保存後に大きくイオン伝導性が低下した。

また、表 4 より c が 0 . 5 以下である実施例 1 9  $\sim$  2 2 で高いイオン 伝導性が得られることがわかった。

このことから、リン酸リチウムとゲルマン酸リチウム

(Li $_4$ GeO $_4$ ) とを原料として作製された本発明に係る固体電解質は、一般式Li $_a$ P $_b$ Ge $_c$ O $_d$ N $_e$ で表され、cが0.01 $\sim$ 0.99でのとき、湿潤雰囲気下での保存によるイオン伝導度の低下が抑制されることがわかった。この中でも、cが0.1 $\sim$ 0.99であるのがより好ましく、さらに、cが0.1 $\sim$ 0.5であるのが特に好ましいことがわかった。

実施例25~28、および比較例4~5

第2工程において、表5に示す組成の固体電解質が得られるように、抵抗加熱蒸着法と窒素イオンを導入するイオンピーム照射とを組み合わせた方法により導入する窒素量を変化させた。すなわち、一般式  $Li_aP_bSi_cO_dN_e$ で表される固体電解質においてeを0.005~1.0の範囲で変化させた。抵抗加熱蒸着法の条件として、オルトリン酸リチウムとオルトケイ酸リチウム( $Li_4SiO_4$ )とを蒸着源にし、窒素イオンピームのイオンエネルギーを100e Vとし、表5に示す組成の固体電解質が得られるように、窒素イオンの電流密度を制御した。蒸着時間は20分とした。これ以外は実施例1と同様の方法により試験セルを作製した。

そして、作製直後と2週間保存後の各試験セルについて、実施例1と同様の方法により評価を行った。その評価結果を表5に示す。なお、イオン伝導度は、試験セル作製直後におけるイオン伝導度を100とし、これに対する指数として示した。さらに、作製直後のイオン伝導度を、実施例27のイオン伝導度を100とし、これに対する指数として示した。

表 5

	[□ <del>                                     </del>	イオン伝導度		実施例27に対する	
	固体電解質層	作製直後	2週間後	イオン伝導度	
比較例4	Li <sub>3.0</sub> P <sub>0.8</sub> Si <sub>0.2</sub> O <sub>3.8925</sub> N <sub>0.005</sub>	100.00	83.81	55.26	
実施例 2 5	Lis.0P0.8Si0.2O3.885N0.01	100.00	87.88	75.00	
実施例26	Li <sub>3.0</sub> P <sub>0.8</sub> Si <sub>0.2</sub> O <sub>3.75</sub> N <sub>0.1</sub>	100.00	89.41	89.47	
実施例27	Li <sub>3.0</sub> P <sub>0.8</sub> Si <sub>0.2</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	90.00	100.00	
実施例28	Li <sub>3.0</sub> P <sub>0.8</sub> Si <sub>0.2</sub> O <sub>3.15</sub> N <sub>0.5</sub>	100.00	88.65	97.37	
比較例 5	Li <sub>8.0</sub> P <sub>0.8</sub> Si <sub>0.2</sub> O <sub>2.4</sub> N <sub>1.0</sub>	100.00	85.00	52.63	

表 5 より、一般式 L i  $_a$  P  $_b$  S i  $_c$  O  $_a$  N  $_e$  で表される固体電解質において e の値が 0 . 0 0 5  $\sim$  1 . 0 では e の値によらず湿潤雰囲気下での保存 後においてイオン伝導度の低下が抑制されることがわかった。

また、eの値が0.005または1.0である比較例4または比較例5に比べて、eの値が $0.01\sim0.50$ である実施例 $25\sim28$ で、高いイオン伝導性が得られることがわかった。

このことから、リン酸リチウムとオルトケイ酸リチウムとを原料として作製された本発明に係る固体電解質は、一般式 $Li_aP_bSi_cO_aN_e$ で表され、eが0. 01 $\sim$ 0. 50o0o0. 60o0o0. 60o0. 0

### 実施例29~31

第2工程において、リチウム酸素酸塩として、SiおよびGeを含むリチウム酸素酸塩と、ゲルマン酸リチウムおよびホウ酸リチウムの混合物と、BおよびA1を含むリチウム酸素酸塩とをそれぞれ用いた。そして、オルトリン酸リチウムとSiおよびGeを含むリチウム酸素酸塩(Li₄Siο. 5Ge。 5〇4)との窒化物(実施例29)、オルトリン酸リチウム(Li4Ge〇4)およびホウ酸リチウム(LiBO2)との窒化物(実施例30)、ならびにオルトリン酸リチウムとBおよびA1を含むリチウム酸素酸塩(LiBo. 5A1。5〇2)との窒化物(実施例31)からなる表6に示す組成の固体電解質が得られるように、これらのリチウム酸素酸塩のターゲットに照射される高周波のパワーを制御した。これ以外は、実施例1と同様の方法により試験セルをそれぞれ作製した。

そして、作製直後と2週間保存後の各試験セルについて実施例1と同

様の方法により評価を行った。その評価結果を表6に示す。なお、イオン伝導度は、試験セル作製直後のイオン伝導度を100とし、これに対する指数として示した。

表 6

	固体電解質層	イオン伝導度	
	四件电阱貝閭	作製直後	2.週間後
実施例29	Li <sub>3.0</sub> P <sub>0.8</sub> Si <sub>0.1</sub> Ge <sub>0.1</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	90.05
実施例30	Li <sub>2.7</sub> P <sub>0.8</sub> Ge <sub>0.1</sub> B <sub>0.1</sub> O <sub>3.25</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	84.91
実施例31	Li <sub>3.0</sub> P <sub>0.8</sub> B <sub>0.1</sub> Al <sub>0.1</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	81.60

表6より、一般式LiaPьM。OaN。で表される固体電解質において、元素Mが異なる2種類の元素を含む場合においても、湿潤雰囲気下での保存後におけるイオン伝導度の大きな変化はなく、いずれもイオン伝導度の低下が抑制されることがわかった。

#### 実施例32~41

本発明の固体電解質を用いた全固体電池を評価するため、図2に示す 構成の全固体電池を以下に示す手順で作製した。

第1工程として、表面粗さが30nm以下の表面が酸化された鏡面のシリコン基板11における所定の位置に、20mm×12mmの大きさの窓を有するメタルマスクを配置し、r f マグネトロンスパッタ法により白金からなる膜を形成し、膜厚0.5μmの第1集電体22を得た。

次に、第2工程として、上記で得られた第1集電体22上に、10  $mm \times 10 mm$ の大きさの窓を有するメタルマスクを配置し、rfマグネトロンスパッタ法によりコバルト酸リチウム( $LiCoO_2$ )からなる

薄膜を形成し、膜厚1. 0μmの第1電極(正極層) 23を得た。

次に、第 3 工程として、上記で得られた第 1 電極 2 3 上に、  $15 \, \text{mm}$  ×  $15 \, \text{mm}$  の大きさの窓を有するメタルマスクを配置し、 r f マグネトロンスパッタ法により、表 8 に示す膜厚 1 .  $0 \, \mu$  mの固体電解質 24 を得た。

このとき、ターゲットとしてオルトリン酸リチウム( $Li_3PO_4$ )と、表 7に示すリチウム酸素酸塩とを用い、スパッタガスには窒素( $N_2$ )を使用した。

表 7

	ターゲットに用いた
	リチウム酸素酸塩
実施例32	Li <sub>4</sub> SiO <sub>4</sub>
実施例33	Li <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub>
実施例34	LiBO <sub>2</sub>
実施例35	Li <sub>2</sub> GeO <sub>3</sub>
実施例36	Li4GeO4
実施例37	LiAlO2
実施例38	Li <sub>5</sub> AlO <sub>4</sub>
実施例39	Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
実施例40	LiGaO2
実施例41	Li <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>

r f マグネトロンスパッタ法の条件として、チャンバー内圧は 2. 7 P a、ガス導入量は 1 0 s c c m、オルトリン酸リチウムのターゲットに照射される高周波のパワーは 2 0 0 w、およびスパッタ時間は 2 時間とした。また、リンと元素Mとをモル比 1:4 の割合で含む、表 8 に示

す組成のリチウム酸素酸塩の固体電解質が得られるように、元素Mを含むリチウム酸素酸塩のターゲットに照射される高周波のパワーを制御した。

第4工程として、上記で得られた固体電解質 2.4 上に、1.0 mm× 1.0 mmの大きさの窓を有するメタルマスクを配置し、抵抗加熱蒸着法でリチウム金属からなる薄膜を形成し、膜厚 0.5  $\mu$  mの第 2 電極(負極層) 2.5 を得た。

さらに、第5工程として、上記で得られた第2電極25上に、20 mm×12mmの大きさの窓を有するメタルマスクを配置し、第1集電体22と接触せず、負極層25を完全に覆うように、rfマグネトロンスパッタ法で銅からなる薄膜を形成し、膜厚1.0 $\mu$ mの第2集電体26を得た。

### 比較例6

第3工程において、ターゲットとしてオルトリン酸リチウムを用い、 実施例32と同様の方法により窒化リン酸リチウム

(Li<sub>2.8</sub>PO<sub>3.45</sub>N<sub>0.3</sub>) からなる薄膜を形成し、膜厚1.0 $\mu$ mの固体電解質を得た。この第3工程以外は、実施例32と同様の方法により電池を作製した。

#### [評価]

上記で作製した実施例32~41および比較例6の各全固体電池を、相対湿度が50%、温度が20℃の恒温槽中で2週間保存した。そして、各電池について、作製直後、および2週間保存後に、それぞれ交流インピーダンス測定を行った。交流インピーダンス測定の条件として、平衡電圧はゼロ、印加される電圧の振幅は±10mV、および周波数領域は

10⁵~0. 1Hzとした。その測定結果より内部インピーダンスを決定した。

内部インピーダンスの測定結果を表8に示す。なお、内部インピーダンスは、電池の作製直後の内部インピーダンスを100とし、これに対する指数として示した。

表 8

	固体電解質層	内部インピーダンス		
	四个电阵员图	作製直後	2週間後	
実施例32	Li <sub>3.0</sub> P <sub>0.8</sub> Si <sub>0.2</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	111.11	
実施例33	Li <sub>2.6</sub> P <sub>0.8</sub> Si <sub>0.2</sub> O <sub>3.25</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	114.86	
実施例34	Li <sub>2.4</sub> P <sub>0.8</sub> B <sub>0.2</sub> O <sub>3.05</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	124.74	
実施例 3 5	Li <sub>2.6</sub> P <sub>0.8</sub> Ge <sub>0.2</sub> O <sub>3.25</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	133.93	
実施例36	Li <sub>3.8</sub> P <sub>0.8</sub> Ge <sub>0.2</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	110.99	
実施例37	Li <sub>2.4</sub> P <sub>0.8</sub> Al <sub>0.2</sub> O <sub>3.05</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	118.81	
実施例38	Li <sub>3.2</sub> P <sub>0.8</sub> Al <sub>0.2</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	114.20	
実施例 3 9	Li <sub>2.6</sub> P <sub>0.8</sub> C <sub>0.2</sub> O <sub>3.25</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	129.46	
実施例40	Li <sub>2.4</sub> P <sub>0.8</sub> Ga <sub>0.2</sub> O <sub>3.05</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	121.21	
実施例41	Li <sub>2.6</sub> P <sub>0.8</sub> S <sub>0.2</sub> O <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	131.07	
比較例6	Li <sub>2.8</sub> PO <sub>3.45</sub> N <sub>0.3</sub>	100.00	700.00	

表8より、実施例32~41の電池では、湿潤雰囲気で保存しても内部インピーダンスに大きな変化は見られなかった。しかし、元素Mを含まない比較例6の電池では、保存後に固体電解質が劣化したため、著しく内部インピーダンスが増大した。

これより、実施例  $32 \sim 41$  では、固体電解質の劣化が抑制されていることがわかった。

# 産業上の利用の可能性

以上のように、本発明によれば、湿潤雰囲気下において劣化しにくい 固体電解質を提供することができる。

# 請求の範囲

### 1. 一般式:

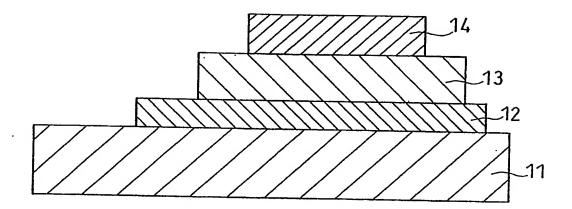
LiaPbMcOdNe

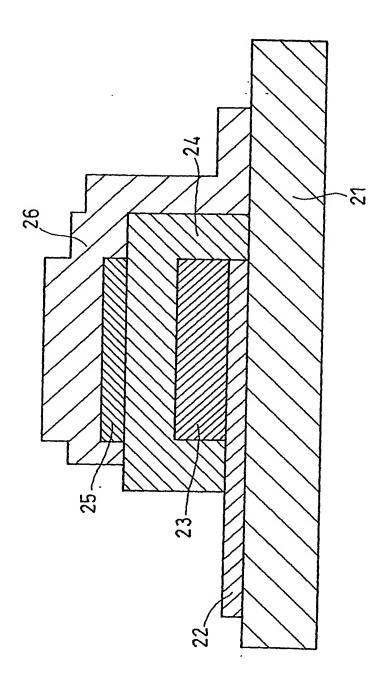
(式中、MはSi、B、Ge、A1、C、GaおよびSよりなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、かつa、b、c、dおよびeは、それぞれa=0.62~4.98、b=0.01~0.99、c=0.01~0.99、d=1.070~3.985、e=0.01~0.50、およびb+c=1.0を満たす。)で表される固体電解質。

- 2. 前記式において、a=0.  $62\sim2$ . 98、b=0.  $01\sim0$ . 99、c=0.  $01\sim0$ . 99、d=1.  $070\sim3$ . 965、e=0.  $01\sim0$ . 50、およびb+c=1. 0である請求の範囲第1項記載の固体電解質。
- 3. 前記式において、a=1.  $61\sim2$ . 99、b=0.  $01\sim0$ . 99、c=0.  $01\sim0$ . 99、d=2.  $060\sim3$ . 975、e=0.  $01\sim0$ . 50、およびb+c=1. 0である請求の範囲第1項記載の固体電解質。
- 4. 前記式において、a=1.  $61\sim2$ . 99、b=0.  $01\sim0$ . 99、c=0.  $01\sim0$ . 99、d=3.  $050\sim3$ . 985、e=0.  $01\sim0$ . 50、およびb+c=1. 0である請求の範囲第1項記載の固体電解質。

- 5. 前記式において、a=2.  $6\sim3$ . 0、b=0.  $01\sim0$ . 99、c=0.  $01\sim0$ . 99、d=2.  $060\sim3$ . 975、e=0.  $01\sim0$ . 50、およびb+c=1. 0である請求の範囲第1項記載の固体電解質。
- 6. 前記式において、a=2.  $61\sim3$ . 99、b=0.  $01\sim0$ . 99、c=0.  $01\sim0$ . 99、d=3.  $050\sim3$ . 985、e=0.  $01\sim0$ . 50、およびb+c=1. 0である請求の範囲第1項記載の固体電解質。
- 7. 前記式において、a=2.  $62\sim4$ . 98、b=0.  $01\sim0$ . 99、c=0.  $01\sim0$ . 99、d=3.  $050\sim3$ . 985、e=0.  $01\sim0$ . 50、およびb+c=1. 0である請求の範囲第1項記載の固体電解質。
- 8. 正極、負極、および前記正極と前記負極との間に配置された請求の範囲第1項記載の固体電解質を備える全固体電池。

FIG. 1





: | G. 2

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/009302

A CLASSIE	CATION OF SUBJECT MATTER	101/012	.004/009302
Int.Cl	7 H01M10/36, H01B1/06, H01M6/1	.8	
According to In	ternational Patent Classification (IPC) or to both nation	nal classification and IPC	
B. FIELDS SI			<del></del>
Minimum docu	mentation searched (classification system followed by c	lassification symbols)	
Int.Cl	<sup>7</sup> но1м10/36, но1в1/06, но1м6/1	8, H01M10/40	
<u> </u>	<u> </u>		
Documentation	searched other than minimum documentation to the ext	ent that such documents are included in the	fields searched
Kokai J	itsuyo Shinan Koho 1971—2004 J	oroku Jitsuyo Shinan Koho itsuyo Shinan Toroku Koho	1994-2004 1996-2004
Electronic data i	pase consulted during the international search (name of	data base and, where practicable, search te	rms used)
	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT.		
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.
A	JP 2000-340257 A (Sumitomo E Ltd.),	Electric Industries,	1-8.
,	08 December, 2000 (08.12.00)		
	Claims 1, 6	,	
	(Family: none)		
A.	JP 2002-203593 A (Sumitomo E	logtrig Industries	1 0
	Ltd.),	steetite industries,	1-8
	19 July, 2002 (19.07.02),		
	Par. No. [0008]		
	(Family: none)		
•		j	
!			
		ł	
		·	
	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered	"T" later document published after the inte	mational filing date or priority
to be of part	icular relevance	date and not in conflict with the applica the principle or theory underlying the in	vention
ming date	cation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.	aimed invention cannot be
"L" document w	hich may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alone	
special reaso	n (as specified)	"Y" document of particular relevance; the ci considered to involve an inventive s	ten when the document is
"O" document re	ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ablished prior to the international filing date but later than	combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the	documents, such combination
the priority of	late claimed	"&" document member of the same patent fi	
D.16/1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
05 Augu	l completion of the international search	Date of mailing of the international search	h report
9-	, 500 (00.00)	24 August, 2004 (24	.00.04)
Name and mailin	g address of the ISA/	Audininal	
Japanes	se Patent Office	Authorized officer	
		1	
Facsimile No.	0 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.	

		国际山鼠奋兮	PCT/JP20	04/009302
A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))	<u> </u>	•	
In	t. C1' H01M10/36, H01B1/	706, H01M6/	18	
B. 調査を	 行った分野	<del></del>	·	·
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))		<del></del>	·
In	t. Cl' H01M10/36, H01B1/	/06, H01M6/	18,H01M10,	/40 ·
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの	<del>,</del>	-	
日本国	実用新案公報 1922-1996年 <b>1922-1996</b> 年			
日本国 日本国	公開実用新案公報			•
日本国	実用新案登録公報 1996-2004年			•
	用した電子データベース(データベースの名称		·)	
		.*		,
<u> </u>				
C. 関連する 引用文献の	ると認められる文献			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	レキげ その即連士で	44 EC 0 H =	関連する
A	JP 2000-340257 A (住友電気工業株	プクサ) 2000 10	面所の表示	請求の範囲の番号
	請求項1,6 (ファミリーなし)	攻云江),2000. 12	. 08,	1–8
'A '	JP 2002-203593 A (住友電気工業株 【0008】 (ファミリーなし)	式会社), 2002. 07	. 19,	1-8
□ C欄の続き	さにも文献が列挙されている。	·	ミリーに関する別	紙を参照。
もの 「E」国後になり 国後になり を発表して 日本献頭に出 「O」国際	重のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 自日前の出願または特許であるが、国際出願日 会要されたもの 三張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) こる開示、使用、展示等に言及する文献 負日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公 「T」国際出願日又 出願と矛盾す の理解のため 「X」特に関連のあ の新規性又は 「Y」特に関連のあ 上の文献との、	表された文献 された文献 な優先日後に公表さるものではなるのでするもっているもっているもっている。 さがながなかないとて、これる当 がないと考えいた。	された文献であって 発明の原理又は理論 経該文献のみで発明 とられるもの 経該文献と他の1以 目明である組合せに
国際調査を完了	05.08.2004	国際調査報告の発送	24. 8. 20	004
日本国 到	D名称及びあて先 同特許庁 (ISA/JP) 『便番号100-8915	特許庁審査官(権限の 木村	のある職員) 孔一	4 X 3 1 3 2
果只看	3千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3	581-1101	内線 3477